

## TEM을 이용한 파인 세라믹 복합재료의 미세조직과 파괴거동

이병택

공주대학교 공과대학 신소재 공학부

첨단 구조 세라믹스 연구의 최대 과제는 재료 고유의 측면에서 볼 때 금속 소재에 비해 파괴 인성이 낮기 때문에 이 파괴 인성을 개선하여 신뢰성이 높은 소재를 개발하는 점과 원료 및 제조 공정을 적절하게 조절하여 소재 단가를 낮추어야 한다는 점이다. 그리고 신뢰성을 향상시키기 위한 비파괴 검사 기술의 개발이 요구된다. 특히 파괴 인성을 향상시키기 위한 방책으로 조직 제어법과 복합화 기술을 생각할 수 있으며 이 모두 미세 조직의 제어에 의해서만 실현될 수 있다. 즉 파괴의 근원이 되는 미소 Crack들의 전파 거동을 미세 조직과 함께 명확히 관찰할 수 있다면 대상 소재의 특성 향상을 위한 새로운 조직 제어 방향을 설정할 수 있기 때문이다.

세라믹스에서 종래에 제시되었던 파괴 인성 기구는 대부분이 확실한 실험적 근거가 미미한 상태에서 단지 모델로 제시되어 왔다. 실제 이를 파괴 인성 기구를 규명하는 일은 그리 용이하지 않으며, TEM에 의한 정밀한 연구 없이는 불가능하다. 따라서 파괴 강도 또는 파괴 인성을 향상시키기 위한 기본 모델은 미세 조직의 정확한 고찰과 이를 통한 조직 제어 및 파괴 인성 기구의 유도에 의해 실현될 수 있다.

결국 우수한 기계적 특성을 갖는 세라믹스 소재를 개발하기 위해서는 각각의 공정 및 합성 조건에서 제조된 세라믹스를 정밀하게 평가하는 기술이 요구되며, 특히 grain size가 금속보다 매우 미세한 세라믹스 소재의 경우 고성능의 TEM에 의한 평가 기술이 절실히 요구된다. 이러한 의미에서 본 강연에서는 전형적인 조직을 보여 주는 첨단 구조용 세라믹 재료의 미세 구조와 파괴 거동을 TEM 및 HRTEM에 의해 연구한 결과를 소개하고자 한다.

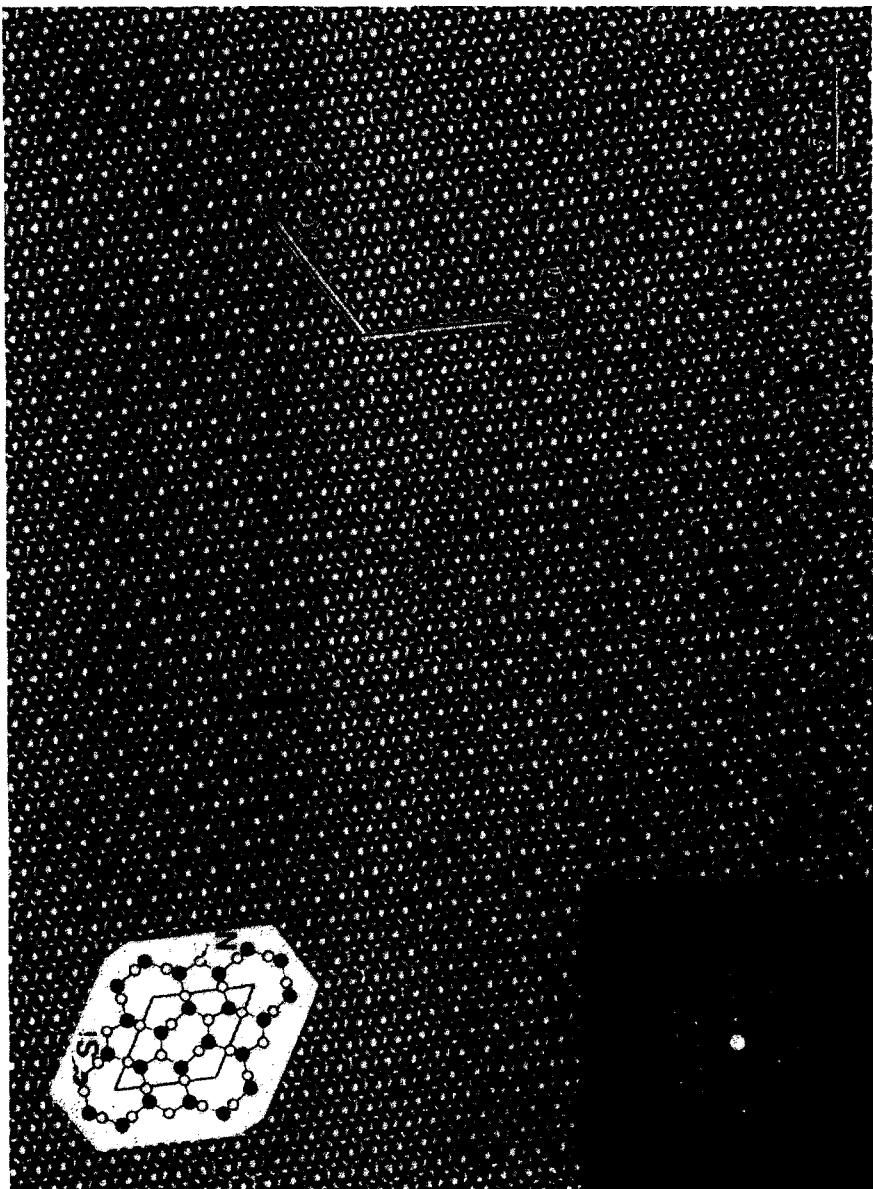


Fig. 1.  $\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}_w$  복합세라믹재료의  $\text{Si}_3\text{N}_4$  입자를 고분해능 전자현미경으로 관찰한 결과로 회절도형에서 알 수 있는 바와 같이  $\text{Si}_3\text{N}_4$ 의 [011] 전자선 입사방향에서 관찰한 image이다. Image내에 표시된 unit cell은 좌상부의 model에 대응되며 검은 점들은 Si원자위치에 대응된다.



Fig.2.  $\text{Si}_3\text{N}_4$ - $\text{SiC}_w$  복합 세라믹 재료내에 micro-indentation으로 도입된 crack의 전파를 보여 주는 image로 사진에서 “I” 및 “ $\text{SiC}_w$ ”는 각각 indentation site 와  $\text{SiC}$  whisker가 image에 수직으로 배열된 상태를 보여 준다. Crack의 전파는  $\text{SiC}$  whisker와 상호 작용을 일으키며 전파하는데 crack bridging과 deflection mechanism이 작용하여 파괴인성을 크게 향상시킬 수 있다.